Sear	cn NC	ites	
ilin inini iaili			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/845,510	BISHER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Annan Q. Shang	2623	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
725	111-119	1/30/2007	A.S
	_		
		<u>.</u>	
	•	-	
	_		

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u> </u>			

SEARC (INCLUDING SE)
	DATE	EXMR
		J
		-
	,	
·		×-
	:	
•	<u>,</u>	
•		